CLIPPEDIMAGE= JP360022733A

PAT-NO: JP360022733A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60022733 A TITLE: SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISC

PUBN-DATE: February 5, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ENDO, SHIGEO

YAMADA, HIROHIDE

KOIKE, YOSHIHARU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI METALS LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58131197

APPL-DATE: July 19, 1983

INT-CL (IPC): G11B005/704

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an excellent floating characteristic and to improve the CSS

resisting characteristic which is heretofore a problem particularly with a

magnetic disc consisting of γ-Fe<SB>2</SB>0<SB>3</SB> by 2&sim;5 times

better than in the prior art by using a high-density high-hardness ceramic

substrate having ≤0.1% void volume, ≥1,200Hv hardness,
≥2.2×

10<SP>4</SP>kg/mm<SP>2</SP> Young's modulus and

70∼110×10<SP>-7</SP>/&deg;C coefft. of thermal expansion.

CONSTITUTION: The powder prepd. by adding, for example, 0.5wt% MgO to

Al<SB>2</SB>0<SB>3</SB> powder having &ge;99.5% purity and &le;1.0&mu;m grain

size is mixed for 24hr by a wet process and thereafter the mixture is dried and

granulated. The granules are molded to the molding of 150mm outside diameter

×35mm inside diameter ×2.3mm thickness under 1ton/
cm<SP>2</SP>

pressure. The molding is sintered for 1hr under atm. pressure

in the atm. air at 1,600°C. The molding is further subjected to HIP under the conditions of 1,500°C, 1hr and 1,000atm and is then subjected to polishing to a specular surface by mechanochemical polishing by which the molding is finished to a shape sized 130mm outside diameter ×40mm inside diameter ×2mm thickness. The base plate controlled in temp. to 200°C is subjected to HF magnetron sputtering with oxidation reaction of an Fe target in gaseous Ar+O<SB>2</SB> to form Fe<SB>3</SB>O<SB>4</SB>, by which the magnetic disc consisting of the continuous thin film medium is obtd.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

### <sup>19</sup> 日本国特許庁 (JP)

# <sup>10</sup> 公開特許公報(A)

①特許出願公開

昭60-22733

⑤ Int. Cl. 4
G 11 B 5/704

識別記号

庁内整理番号 7350-5D ❸公開 昭和60年(1985)2月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

**匈磁気デイスク基板** 

20特

願 昭58—131197

②出 類 昭58(1983)7月19日

⑰発 明 者 遠藤重郎

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属

株式会社磁性材料研究所内

⑫発 明 者 山田宏秀

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式会社磁性材料研究所内

⑰発 明 者 小池義治

熊谷市三ケ尻5200番地日立金属

株式会社磁性材料研究所內

①出 願 人 日立金属株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

#### 明細書

発明の名称 磁気ディスク基板 特許額求の範囲

1. 空孔率 0.1%以下、室温と 400で間熱膨張係数 70×10シで以上 110×10シで以下、ヤング率 2.2×10・kg/mm²以上、ピッカース硬度 1.200以上の物性を有する高密度セラミックスを用いたことを特徴とする磁気ディスク基板。

2 . 特許請求の范囲第1頃において、Al 2 O 」 . Ti C . Ti B 2 . Zr O 2 の少なくとも1種以 上を主成分とすることを特徴とするセラミック強 気ディスク基板。

3. 特許請求の範囲第1項において、Y2O1 6 %以上含有することを特徴とする ZrO2 系のセラミック 唯気ディスク基板

発明の詳細な説明

本 発明 は 迎 読 詩 説 媒 体 苺 記 録 密 度 雅 気 ディ ス ク に おい て 、 セ ラミッ ク ス を 基 仮 材 と し て 特 に ディ ス ク 媒 体 の 耐 原 毛 性 の 改 良 に 関 す る も の で あ る 。 磁 気 ディ ス ク 記 徳 装 澄 は 大 容 蔵 。 蘇 記 録 密 度 化

高記録密度の目標値としては、例えば媒体原さ 0.1μα 以下、スペーシング 0.2μα 以下であり、 この場合媒体付加前ディスク基板加工仕様として は中心調平均表面相さRa ≤ 0.01 μα。 微小う ねり≤ 0.06 μα /4αα 等が最小限要求される。

従来セラミックス材でディスク全面に亙り本程 求仕様を関す高密度、高硬度の均質な碁板は得られ難く、顕格的にも適常のアルミディスクに比較 し桁違いに基面であるため実用化されていない。

最近、JS5086系統のAI-4Wt %Mg 高純度合金の設面を研磨した後、腐極酸化してアルマイト(AIzO」)層としたものが高密度記録用量板として用いられている。この量板で重要な特性はアルマイト層の呼さ、表面積度、殴材の発度、耐然性等であり、特にディスク媒体の信号にある。ペッド浮上性、耐摩耗性(耐CSS特性)等と深い関係を有している。

特にアルマイト 暦の厚さは、クラック防止と表面硬度に関係している。アルマイト 暦の 熱影選係 数は A I 合金の約 1/4 と小さいため、媒体例えば 7 - Fe 2 O 3 薄膜の作製工程の熱処理過程でアルマイトにクラックが生じる。

これを避けるためにはアルマイト窓の厚さを極力 薄くし、変形能を増すのが有効である。 2500ないし 4000までクラックフリーであるために、アルマイト層の厚さを 3 4 k 以下にされている。しかし、このアルマイト圏の厚さでは基板の表面で度が不充分であるため、媒体表面に順滑剤を付

与しても 2万回以上の接触始動停止(CSS)に耐える媒体強度を安定して得ることが困難であり、信頼性の面から問題を残している。

本発明は上記従来技術の欠点を改良し、特に耐 CSS特性において、信頼性の高い高密度記録地 気ディスク用セラミック基板を提供することを目 的とする。

セラミック延仮としては上記AL2〇1系の他、 Y2〇」含有Zr〇2系についても検討し、ディスク全面にわたり、空孔率 0.1%以下である高密 成材加工延板については、ランクテーラーホアソ ン社数タリサーフ、タリステップ、タリロンド等 の表面精度翻定機にて評価した結果、Ra≤ 0.0 1 μα. 微小うもり≤ 0.06 μα / 4mm を達成し、 磁気ディスク完成面についても同等の表面精度が 得られた。 連続薄皮媒体においては、基板構度 が転写されるため媒体表面精度も高く、前述の様 に優れた浮上性と耐CSS特性を得ることが出来 た。

材料は応力、加熱などによる変態のないものが 望ましく、ピッカース硬度も 1,200以上のものが 加工面積度の遅成および益板表面硬度の確保上望 ましい。空孔率 0.3%の高密度のものについては 目的とする表面積度が得られず、 3μ = 以上の欠 陥も多く河膜媒体用ディスク基板としては不適当 であった。 実施例 1

純度99.5%以上、粒径 1.0μm 以下のAl2 Oz 別末にM 0 0 0.5型匠% 添加した粉末を湿式によ り24時間混合したのち、乾燥、造粒し、これを1 ton / ca<sup>1</sup> の圧力で外径150ga ×内径35ag× 2.3 □□厚さに成形し、この双形体を大気中で1600℃で 1時間常圧焼結をした。。さらに1500℃。 1時間、 1000気圧の条件でHiPした。しかるのち、ラッ ピングおよびメカノケミカルポリシングにより娘 面研磨加工を施し、外径130mm ×内径40mm×厚さ・ 2回回の形状に仕上げた。

HIP後の機箱体について組織説調および水量 換法により、空孔率を測定した結果試科全体にわ たり空孔率 0.1%以下であることが確かめられた。 加工基板の表面精度は、中心線平均相さRa = 0.06 μα 最大祖さRaax = 0.04 μα 。 微小う ねり 0.05 μα / 4αα . 45℃間隔. ディスクのほ ぼ中央部の8週定点につき 3μ α 以上のポア等の 欠陥密度 0~ 2ケ/am² であった。ピッカース・硬

空孔率 0.1%以下の高密度、且つ高硬度AL。

度Ην = 1600. 焙酸温率α = 77×10プ℃. ヤンダ

〇」材を使用したため、上記の様な商表面符度が 持られたものである。

200℃に温度コントロールしたこの基板に対し、 F c ターゲットのAr + O 2 ガス中での観化反応 HFマグネトロンスパッタリングを施しFe , O4 を形成し、これを大気中で 300℃× 3円 Γ 加熱酸 化し、膜厚1700ÅのアーFe.20,を得た。これ をダイヤチップにてパニシング処理し有限物系の **週間膜杓 200Å を形成し、連続薄膜媒体磁気ディ** スクとした。ディスク完成後の面担さはRa = 0 .011μm , R max = 0.1μm , 微小うねり 0.06 μ m / 4 m m で あ っ た 。 磁気 ヘット の 浮 上性 は ス ベ ーシング 0.15 μa に減少させても安定に浮上す ることを確認した。耐CSS性においても 3万回 を確認することができた。

一方、厚さ 3μα のアルマイト層を有するアル ミディスクについて本質的に同一の加工条件で加

エし、同様の工程で1700ÅのァーFe z O a 薄膜 を形成、パニシング処理および潤滑膜を形成した 磁気ディスクについては、表面精度等はほぼ上記 A I z O s 基板に近い値を得、浮上盤 0.2 μ s を 確認し得たが、耐CSS寿命は 1~ 2万回程度で あった。空孔率 0.1%以下の高密度・高硬度Alz 〇」基板を用いた磁気ディスクの方が耐CSS特( 性に受れていることが確認できた。 実施例2

純度99.5%以上、 粒径 1.0 μ a 以下の A l , O. 粉末およびTiC粉末およびAIN,Mg O粉末 を各々63.5重風%, 30重量%, 1重量%, 0.5重 60% 評量し、実施例1と同様な方法で成形体を作 製した。成形体は1650℃で 1時間常圧規結し、🗕 さらに1500で、 1時間、1000気圧の条件下でH! Pした。これを実施例1と同様な工程で加工し、 突施朔1と同一形状のディスク基板を掛た。空孔 幸は 0.1%以下、HV=1900、α=70×10シで、 η - 4.0×10 kg/mm² であった。

·加工基板の表面符度はRa = 0.004μm,Rmax・

= 0.03 μm . 微小うねり 0.04 μm / mm. 3μ 4 以上のポア等欠陥密度は 0~ 1ケ/#82 であっ Æ.

実施例 1 と同様な方法で、R a = 0.005μ a . Raax - 0.05 . 微小うねり 0.05 μm / 4mm の 艇気ディスクを完成した。 同様に浮上性、CSS テストを行ない、スペーシング 0.13 μ m , 耐 C SS住 5万回を確認し掛た。

本Al 2 O 1 · Ti C 対はTi C 含有量20%な いし40%では切削性に受れており、極めて優れた 加工基板表面精度を得ることができ、この精度が 完成斑気ディスクの面精度に転写されていること を確認した。

尚、本課膜磁気ディスクについて、同様にAla Oı・Ti Cを基板とした、いわゆる薄膜駐気へ ッドにてCSSテストを行なった結果、アルマィ ト処理アルミニウム基板ァーFegOs 神段駐気 ・ディスクにおけるよりも耐CSS特性に優れてお り、 2万回以上のCSSを命を庇認した。

变 脐 例 3

純度99.5%以上、粒径 1μa 以下の A 1 2 O 3 。
 Ti C . Ti B 2 . Zr O 2 を各70, 14, 14. 2
 ・ 監査% 秤量し、これを原料とし、実施例 1 と同様な方法で作製し、次の H I P 規結体を 特た。 空孔率 0.1%以下、 H v = 2100、α = 72 × 10 元で、 カー 3.9 × 10 kg/ma²。

### 

純度 99.5%以上、 故径 1.0 μ以下の A 1 2 O 1.2 C 1 2 C 2 . Y 2 O 3 を各々 67, 30. 3重 最 % で 混合し原料とした。 実施 例 1 と 同様 な 方 法 で 成 形 体 を 作 製 し た。 成 形 体 を 1400 で で 1時 間 . 300 kg / ca² の プレス 圧 を 加 圧 . 減 圧 下 で ホット プレス し た。 ホット プレス 規 若 材 の 特性 は 、 空 孔 率 0.1 %

クを完成、同様な方法で評価した結果、浮上量 0.13 μα. SSC 7万回以上を確認することが出来た。

従って、2 「 〇 2 ・ Y 2 〇 1 系ディスク基板材としては Y 2 〇 1 が 18重量%以上含むものが最適であり、空孔率 0.1%以下の高密度材を基版として用いた アーFe 2 〇 1 神扱斑気ディスクは従来にない浮上特性と耐 C S S 性を示すことが明らかとなった。

本発明により、空孔率 0.1%以下、且つHv120 0 以上の硬度とヤング率 2.2×10°kg/aa፣以上. 以下、HV = 1500、 $\alpha = 82 \times 10^{7}$  で、 $\eta = 3.7 \times 10^{4}$  kg/kg<sup>2</sup> であった。

実施例 1 と間様な方法で加工評価した基板の表面特度はRa = 0.004 μm , Rmax = 0.02 μm 。 微小うねり 0.04 μm / 4mm , 3μm 以上の欠陥 密度は 0~ 1ケ/mm² であった。

実施例 1 と同様な方法で同一形状の磁気ディスクを完成、同様な方法で評価した結果、浮上型 0.13 μm . 5万回以上の副CSS性を確認した。実施例 5

純度99.5%以上、粒径 1.0μm 以下の Z r O z および Y z O n を各々82.16重量 % 和成の 原料を用い、実施例 1 と同様な方法で作製し、次の特性の H l P 焼結体を得た。空 H 本 O .1%以下。 H v = 1.250、α = 97×10√ C . n = 2.3×10 kg/mm。 実施例 1 と同様な方法で加工評価した基板の表面積度は R a = 0.003μm . R max = 0.02 μm . 数小う もり 0.03 μm / 4mm . 3μm 以上の 欠陥密度は 0~ 1ケ/mm² であった。

実施例1と同様な方法で同一形状の磁気ディス

然起張係数70~ 110×10√ での高密度・高硬度セラミック基板を用いることにより、優れた浮上性が得られ特に7~Fe₂ 〇」添製媒体磁気ディスクの問題点であった耐CSS特性が従来の 2~ 5倍に改良され、7-Fe₂ 〇」薄膜媒体による高記録密度磁気ディスクの実用化見通しが得られた。

本セラミック基板は 5インチ以下の比較的小型のディスクにおいては原材料質が少ないので、比較的有利となり、また、HIP等の適用により生産性の面から小型ディスクは有利であり、将来小型高記録密度ディスクへの応用も期待出来る。

出頭人 日立金属株式会社



## 手統細正整 配配<sup>58</sup>年10月13日

特許庁客查官股"

事件の表示

昭 40 5 8 年 特許 50 第 1 3 1 1 9 7 号 発明の名称 - 磁気ディスク基板

補正をする者

平件との関係 特許出類人 住所 東京都千代田区丸ノ内二丁目 1 番 2 号 名称 ( 503) 日立金属株式会社 電話 東京03- 284-4642

代表者 河 野 典 夫

補正の対象.....

明知書の「発明の詳細な説明」の個。 湖正の内容 別紙の通り。



1. 明和書の「発明の詳細な説明」の間の記載を 下記の通り訂正する。

23

- (1)明細重第3頁末行の「規綱別」を「前別別」 に訂正する。
- (2) 同唐第4頁第14行の「共沈法」を削除す
- (3) 同書第7頁第17行の「·0.06 μα」を 「0.006μα」に訂正する。
- (4) 同盤第8頁第14行の「 0.1μα ] を「 0 .06 μα ] に訂正する。

以上